Search	Holes	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/684,522	LEE ET AL.
Examiner ·	Art Unit
1	.===

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
118	7231, 7231R 723AN	11/14/2005	LLAM	
156	345.48 345	11/14/2005	LLAM	
315	111.51	11/14/2005	LLAM	
Mata	Sauch	7/24/06	XXIII	
Undat	edleard	118/06	Depu	
'			,	
	-			
·				

INTERFERENCE SEARCHED					
Class	· Subclass	Date	Examiner		
		•			

(INCLUDING SEARCH STRATEGY)			
	DATE	EXMR	
•			
•		· '	
		1	
1			
		-	
·			
	<u> -</u>	<del> </del>	
<del></del>		<u> </u>	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	ļ		
	1		
•			